

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – DCC DCC301 - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



PROF. HERBERT OLIVEIRA ROCHA

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS - CODIFICAÇÃO E SIMULAÇÕES.

Helthe Magalhães Tiago Lopes Rafael da Silva

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS - CODIFICAÇÃO E SIMULAÇÕES.

Elaborar um relatório técnico detalhado das soluções, incluindo a metodologia de testes de unidade ou análise de tabela verdade. Todos os artefatos, como o relatório e o código-fonte dos programas, devem ser anexados.

Relatório Técnico: Implementação de Componentes de Lógica Digital no Logisim

Este relatório técnico detalha a implementação, descrição e testes de diversos componentes de lógica digital criados utilizando o simulador Logisim. Para cada componente, são apresentados sua descrição, a imagem do circuito, a metodologia de teste (análise da tabela verdade) e uma descrição detalhada dos resultados obtidos.

[COMPONENTE 01] Registrador Flip-Flop do tipo D e do tipo JK

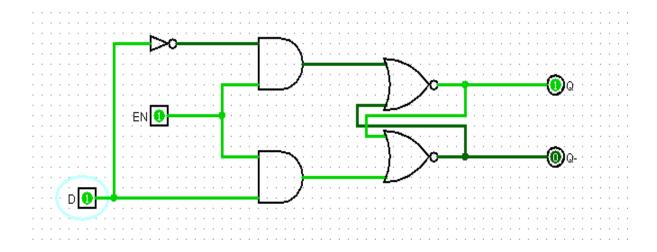
(i) Descrição

Os flip-flops são circuitos sequenciais de um bit, fundamentais para o armazenamento de informações.

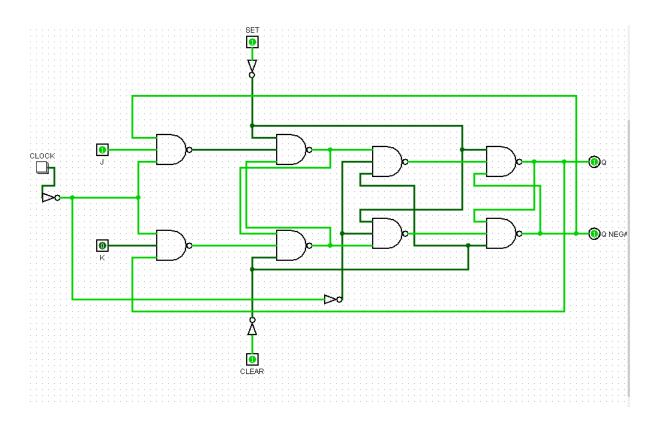
- Flip-Flop D: Possui uma entrada de dados (D) e uma entrada de clock (CLK).
 O valor na entrada D é transferido para a saída Q na borda de subida do clock. A saída permanece inalterada entre os pulsos de clock.
- Flip-Flop JK: Considerado um flip-flop universal, possui entradas J e K e uma entrada de clock (CLK). O comportamento depende da combinação das entradas J e K:
 - J=0, K=0: Mantém o estado.
 - J=0, K=1: Reseta (Q vai para 0).
 - J=1, K=0: Seta (Q vai para 1).
 - J=1, K=1: Alterna (inverte o estado de Q).

(ii) Imagem dos Componentes

• Flip-Flop D:



Flip-Flop JK:



(iii) Metodologia de Teste

A validação de ambos os flip-flops foi realizada utilizando a análise da tabela verdade, verificando o comportamento das saídas (Q e ¬Q) em resposta a diferentes combinações das entradas D (ou J e K) e pulsos de clock.

(iv) Descrição dos Testes

• Flip-Flop D:

o Pinos de entrada: D, CLK.

○ Pinos de saída: Q, ¬Q.

- Teste 1: D=1, pulso de CLK. Resultado: Q=1, ¬Q=0. A entrada D foi armazenada corretamente.
- Teste 2: D=0, pulso de CLK. Resultado: Q=0, ¬Q=1. A entrada D foi armazenada corretamente.

Flip-Flop JK:

o Pinos de entrada: J, K, CLK.

○ Pinos de saída: Q, ¬Q.

- Teste 1: J=0, K=0, pulso de CLK. Resultado: O estado anterior de Q é mantido.
- o **Teste 2:** J=0, K=1, pulso de CLK. Resultado: Q=0, ¬Q=1 (Reset).

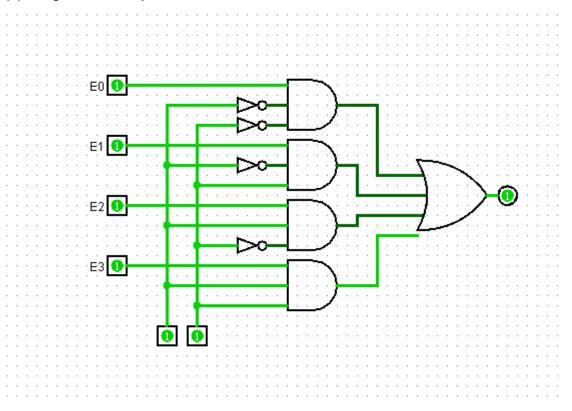
- Teste 3: J=1, K=0, pulso de CLK. Resultado: Q=1, ¬Q=0 (Set).
- Teste 4: J=1, K=1, pulso de CLK. Resultado: Q e ¬Q alternam de estado.

[COMPONENTE 02] Multiplexador de quatro opções de entrada

(i) Descrição

Um multiplexador (MUX) é um seletor de dados que conecta várias entradas a uma única saída. O multiplexador de 4 entradas seleciona uma das quatro entradas (I0, I1, I2, I3) com base nas duas entradas de seleção (S0, S1) e a conecta à saída (Saída).

(ii) Imagem do Componente



(iii) Metodologia de Teste

Os testes foram realizados aplicando diferentes combinações nos pinos de seleção (S0, S1) e observando se a entrada correspondente era direcionada para a saída. A validação foi feita pela análise da tabela verdade.

(iv) Descrição dos Testes

• Pinos de entrada: I0, I1, I2, I3, S0, S1.

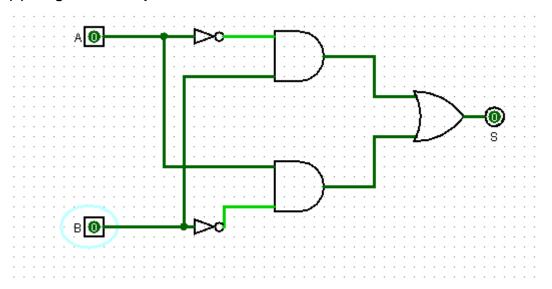
- Pinos de saída: Saída.
- Teste 1: S1=0, S0=0. Conexão ativa: I0. Resultado: Saída = I0.
- Teste 2: S1=0, S0=1. Conexão ativa: I1. Resultado: Saída = I1.
- Teste 3: S1=1, S0=0. Conexão ativa: I2. Resultado: Saída = I2.
- Teste 4: S1=1, S0=1. Conexão ativa: I3. Resultado: Saída = I3.

[COMPONENTE 03] Porta lógica XOR usando os componentes: AND, NOT e OR

(i) Descrição

A porta lógica XOR (Exclusive OR) produz uma saída verdadeira (1) se as entradas forem diferentes e uma saída falsa (0) se forem iguais. Sua lógica pode ser implementada com as portas AND, NOT e OR, seguindo a equação booleana: Sai´da=(A·¬B)+(¬A·B).

(ii) Imagem do Componente



(iii) Metodologia de Teste

O componente foi testado com base em sua tabela verdade, validando se a saída era 1 apenas quando as entradas tinham valores diferentes.

- Pinos de entrada: A, B.
- Pinos de saída: Saída.
- Teste 1: A=0, B=0. Resultado: Saída = 0.
- Teste 2: A=0, B=1. Resultado: Saída = 1.

- Teste 3: A=1, B=0. Resultado: Saída = 1.
- Teste 4: A=1, B=1. Resultado: Saída = 0.

[COMPONENTE 04] Somador de 8 bits que recebe um valor inteiro e soma com o valor 4

(i) Descrição

Este somador é um circuito combinado que adiciona o valor 4 a uma entrada de 8 bits. Ele utiliza um somador completo (full adder) para cada bit, propagando o "vai um" (carry) para a próxima etapa, com o segundo operando sendo fixo (00000100 em binário).

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

Foram realizados testes de unidade, com entradas de 8 bits variadas, para verificar se a saída correspondia à soma correta.

(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: Entrada [7:0].
- Pinos de saída: Soma [7:0].
- **Teste 1:** Entrada = 0 (00000000). Resultado: Soma = 4 (00000100).
- Teste 2: Entrada = 12 (00001100). Resultado: Soma = 16 (00010000).
- **Teste 3:** Entrada = 250 (11111010). Resultado: Soma = 254 (11111110).

[COMPONENTE 05] Memória ROM de 8 bits

(i) Descrição

Uma Memória de Somente Leitura (ROM) é um tipo de memória não volátil. A ROM de 8 bits implementada armazena um conjunto de valores pré-definidos que são recuperados com base em um endereço de entrada. O conteúdo da memória é fixo e não pode ser alterado durante a operação.

A validação foi feita através de testes de unidade, onde foram fornecidos diferentes endereços de entrada para verificar se os dados pré-carregados eram lidos corretamente na saída.

(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: Endereço.
- Pinos de saída: Dados.
- **Teste 1:** Endereço = 0. **Conexão ativa:** Endereço 0000...000. **Resultado:** Dados = Valor_pré-definido_no_endereço_0.
- **Teste 2:** Endereço = 1. **Conexão ativa:** Endereço 0000...001. **Resultado:** Dados = Valor_pré-definido_no_endereço_1.
- **Teste 3:** Endereço = 2. **Conexão ativa:** Endereço 0000...010. **Resultado:** Dados = Valor_pré-definido_no_endereço_2.

[COMPONENTE 06] Memória RAM de 8 bits

(i) Descrição

Uma Memória de Acesso Aleatório (RAM) é um tipo de memória volátil que permite a leitura e a escrita de dados em qualquer endereço. A RAM de 8 bits pode armazenar e recuperar dados. As entradas WE (Write Enable) e Addr (Address) controlam a operação: quando WE=1, os dados da entrada são escritos no endereço selecionado. Quando WE=0, a memória está em modo de leitura e o dado do endereço é lido.

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

O teste seguiu a metodologia de leitura e escrita. Primeiro, dados foram escritos em endereços específicos com WE=1. Em seguida, o WE foi desabilitado (WE=0) e o mesmo endereço foi acessado para confirmar se os dados escritos foram corretamente recuperados.

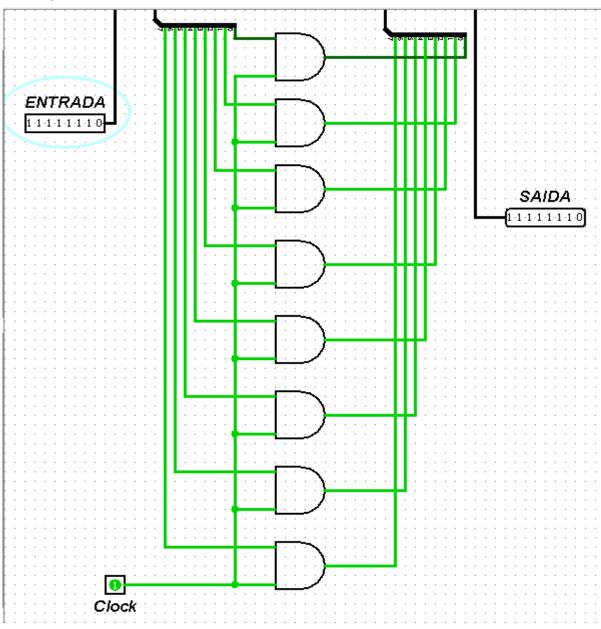
- Pinos de entrada: WE, Addr, Dados de Entrada.
- Pinos de saída: Dados de Saída.
- Teste de Escrita: WE=1, Addr=2, Dados de Entrada=150 (10010110). O valor 150 é escrito no endereço 2.

• Teste de Leitura: WE=0, Addr=2. Conexão ativa: Endereço 2. Resultado: Dados de Saída = 150.

[COMPONENTE 07] Banco de Registradores de 8 bits

(i) Descrição

Um Banco de Registradores é um conjunto de registradores de armazenamento de dados, tipicamente utilizados na CPU. Este componente é um banco de registradores de 8 bits, permitindo que a CPU armazene dados temporariamente. Ele possui entradas de dados, um pino de seleção de registrador e saídas de dados.



O teste foi realizado simulando operações de leitura e escrita. Foram salvos dados em diferentes registradores e, em seguida, verificou-se se os dados foram lidos corretamente.

(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: Entrada de Dados [7:0], Número do Registrador [2:0], Habilitar Escrita.
- Pinos de saída: Saída de Dados [7:0].
- **Teste de Escrita:** Habilitar Escrita=1, Número do Registrador=1, Entrada de Dados=10. O valor 10 foi salvo no registrador 1.
- Teste de Leitura: Habilitar Escrita=0, Número do Registrador=1.
 Conexão ativa: Registrador 1. Resultado: Saída de Dados = 10.

[COMPONENTE 08] Somador de 8 bits

(i) Descrição

Este somador é um circuito combinacional que adiciona dois números de 8 bits. Ele é construído com 8 somadores completos (full adders), que somam os bits individuais e propagam o bit de "vai um" (carry-out) para o próximo somador. A entrada Cin (Carry-in) e a saída Cout (Carry-out) completam o circuito.

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

A validação foi realizada com testes de unidade, somando diferentes pares de números de 8 bits e verificando se o resultado era o esperado.

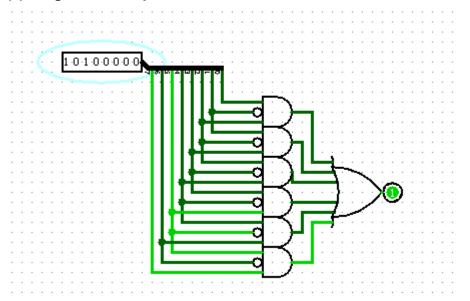
- Pinos de entrada: A [7:0], B [7:0], Cin.
- Pinos de saída: Soma [7:0], Cout.
- **Teste 1:** A=10 (00001010), B=5 (00000101). Resultado: Soma = 15 (00001111), Cout=0.
- Teste 2: A=200 (11001000), B=100 (01100100). Resultado: Soma = 44 (00101100), Cout=1.

[COMPONENTE 09] Detector de sequência binária "101"

(i) Descrição

Este circuito sequencial detecta a ocorrência da sequência binária "101" em um fluxo de entrada de bits. O circuito é construído utilizando flip-flops para armazenar os estados e portas lógicas para determinar o próximo estado e a saída. Quando a sequência 101 é completamente recebida, a saída é ativada (1).

(ii) Imagem do Componente



(iii) Metodologia de Teste

O teste seguiu a análise de um fluxo de entrada de bits, observando a saída do circuito em cada pulso de clock. A validação foi feita pela verificação da tabela de estados do circuito.

- Pinos de entrada: Entrada, CLK.
- Pinos de saída: Saída.
- Sequência de entrada: ...0, 1, 0, 1, 0...
- **Teste 1:** Entrada 0, CLK pulsa. Saída permanece 0.
- Teste 2: Entrada 1, CLK pulsa. Saída permanece 0.
- Teste 3: Entrada 0, CLK pulsa. Saída permanece 0.
- Teste 4: Entrada 1, CLK pulsa. A sequência 101 é completada. Resultado: Saída = 1.

[COMPONENTE 10] ULA de 8 bits

(i) Descrição

Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é um bloco fundamental de um processador. Esta ULA de 8 bits executa diversas operações lógicas e aritméticas em duas entradas de 8 bits (A, B) com base em um código de operação de 4 bits (\$ [3:0]). As operações implementadas são: AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR, SHIFT de 2 bits à esquerda, SHIFT de 2 bits à direita, soma e subtração.

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

O teste foi realizado em modo de teste de unidade, aplicando-se diferentes códigos de operação (S) e entradas (A, B) e verificando se a saída (Resultado) era a esperada para cada operação.

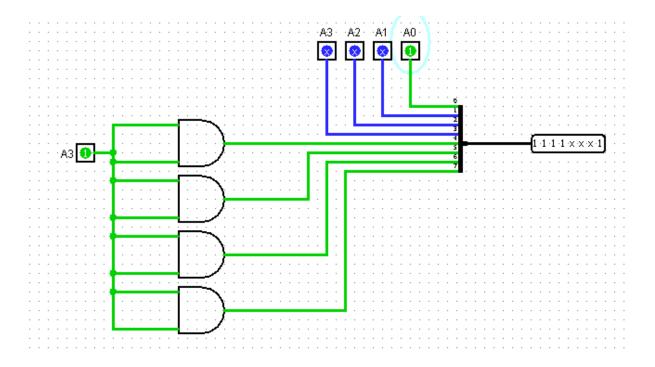
(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: A [7:0], B [7:0], S [3:0].
- Pinos de saída: Resultado [7:0].
- Teste de Soma: S=1010, A=5, B=10. Resultado: Resultado = 15.
- Teste de AND: S=0000, A=10 (1010), B=6 (0110). Resultado: Resultado = 2 (0010).
- Teste de SHIFT Esquerda: S=0110, A=4 (00000100). Resultado: Resultado = 16 (00010000).

[COMPONENTE 11] Extensor de sinal de 4 bits para 8 bits

(i) Descrição

Um extensor de sinal é usado para aumentar a largura de um barramento de dados. Este componente recebe uma entrada de 4 bits e a estende para 8 bits, replicando o bit mais significativo (sign extension). Isso é comumente usado em arquiteturas de computadores para tratar números de 4 bits como se fossem de 8 bits, preservando o sinal (positivo ou negativo).



A validação foi feita aplicando entradas de 4 bits e observando se o sinal era corretamente estendido para 8 bits. A análise da tabela verdade simplificada para alguns casos foi utilizada.

(iv) Descrição dos Testes

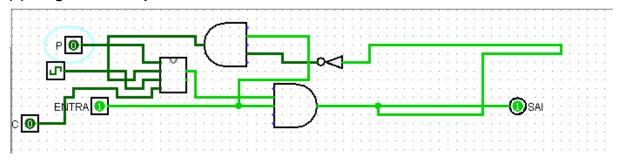
- Pinos de entrada: Entrada [3:0].
- Pinos de saída: Saída [7:0].
- Teste 1: Entrada = 0101 (5, positivo). Resultado: Saída = 00000101 (5, positivo).
- **Teste 2:** Entrada = 1011 (-5, negativo em complemento de 2). Resultado: Saída = 11111011 (-5, negativo em complemento de 2). O bit de sinal (1) foi replicado.

[COMPONENTE 12] Máquina de estados utilizando portas lógicas

(i) Descrição

Uma máquina de estados finita é um modelo matemático que descreve o comportamento de um sistema sequencial com base em seus estados e transições. Esta implementação utiliza flip-flops (para armazenar o estado atual) e portas lógicas combinacionais (para determinar o próximo estado e a saída com base no estado atual e na entrada).

(ii) Imagem do Componente



(iii) Metodologia de Teste

O circuito foi testado seguindo uma tabela de estados e transições pré-definida. A validação foi feita injetando entradas e observando a transição de estado e a saída para cada pulso de clock.

(iv) Descrição dos Testes

• Pinos de entrada: Entrada, CLK.

Pinos de saída: Saída.

Teste:

Estado Inicial: S0. Entrada=1. O circuito transita para o estado S1.
 Saída=0.

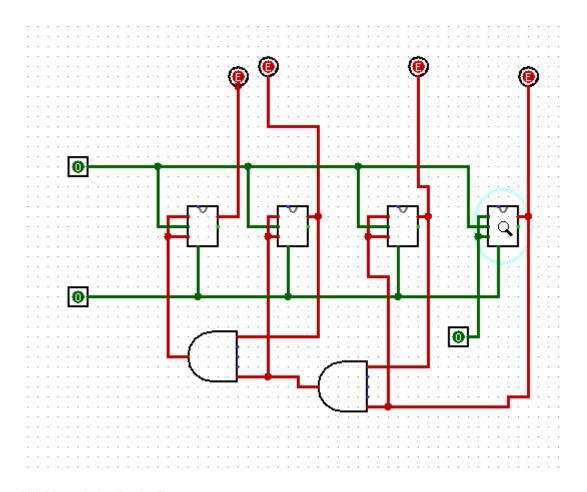
 Estado Atual: S1. Entrada=0. O circuito transita para o estado S2. Saída=0.

 Estado Atual: S2. Entrada=1. O circuito transita para o estado S0. Saída=1.

[COMPONENTE 13] Contador Síncrono

(i) Descrição

Um contador síncrono é um circuito sequencial onde todos os flip-flops são acionados pelo mesmo pulso de clock, garantindo que as transições de estado ocorram simultaneamente. Este contador conta em uma sequência binária pré-definida. A lógica é implementada com portas lógicas que controlam as entradas dos flip-flops para alcançar a contagem desejada.



O teste foi feito verificando a sequência de contagem na saída do circuito a cada pulso de clock.

- Pinos de entrada: CLK, Reset.
- Pinos de saída: Q [n:0].
- Teste de Contagem:
 - o Inicial: Reset=1 (Reseta o contador). Resultado: Q=0000.
 - o CLK pulsa 1 vez. Resultado: Q=0001.
 - CLK pulsa 2 vezes. Resultado: Q=0010.
 - o CLK pulsa 3 vezes. Resultado: Q=0011.
 - ...e assim por diante.

(i) Descrição

O detector de paridade ímpar é um circuito combinacional que verifica se a entrada binária possui um número ímpar de bits '1'. Se o número de uns for ímpar, a saída é '1', caso contrário, a saída é '0'. A lógica é implementada combinando portas AND, OR e NOT.

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

O teste foi realizado com a análise da tabela verdade, aplicando todas as combinações de entrada e verificando se a saída correspondia à paridade ímpar.

(iv) Descrição dos Testes

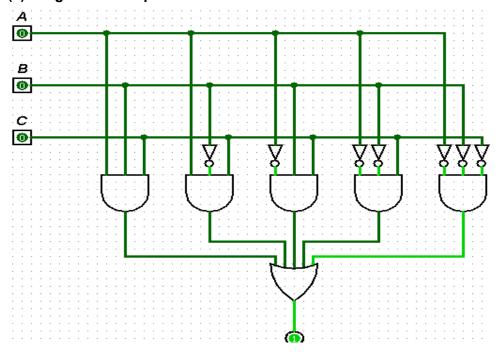
- Pinos de entrada: A, B, C, D.
- Pinos de saída: Saída.
- Teste 1: A=0, B=0, C=1, D=0 (Um 1). Resultado: Saída = 1.
- Teste 2: A=1, B=1, C=1, D=0 (Três 1s). Resultado: Saída = 1.
- Teste 3: A=1, B=1, C=0, D=0 (Dois 1s). Resultado: Saída = 0.
- Teste 4: A=0, B=0, C=0, D=0 (Zero 1s). Resultado: Saída = 0.

[COMPONENTE 15] Otimização lógica utilizando mapas de Karnaugh

(i) Descrição

Mapas de Karnaugh (K-map) são uma ferramenta gráfica para simplificar expressões lógicas booleanas. O problema a ser otimizado é a expressão F(A,B,C)=¬A¬B¬C+¬AB¬C+AB¬C. A implementação no Logisim reflete o circuito simplificado obtido pelo K-map.

(ii) Imagem do Componente



(iii) Metodologia de Teste

O circuito foi testado usando a tabela verdade da expressão simplificada e comparando-a com a expressão original para garantir que a otimização não alterou o comportamento.

(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: A, B, C.
- Pinos de saída: Saída.
- Expressão simplificada: F(A,B,C)=¬B¬C+AB
- Teste 1: A=0, B=0, C=0. Saída esperada: 1. Resultado: Saída=1.
- Teste 2: A=0, B=1, C=0. Saída esperada: 1. Resultado: Saída=1.
- Teste 3: A=1, B=1, C=0. Saída esperada: 1. Resultado: Saída=1.
- Teste 4: A=1, B=0, C=1. Saída esperada: 0. Resultado: Saída=0.

[COMPONENTE 16] Decodificador de 7 Segmentos

(i) Descrição

Um decodificador de 7 segmentos converte uma entrada binária (neste caso, de 4 bits, BCD) para os sinais que acionam os 7 segmentos de um display, permitindo a exibição de caracteres hexadecimais (0-9, A-F). A lógica de cada segmento é implementada com base na tabela verdade que mapeia cada combinação de entrada para o estado (ligado/desligado) do segmento correspondente.

(ii) Imagem do Componente

(iii) Metodologia de Teste

O circuito foi testado em modo de teste de unidade, com entradas de 4 bits de 0 a 15, verificando se os segmentos de saída (a a g) acendiam corretamente para formar o dígito hexadecimal correspondente.

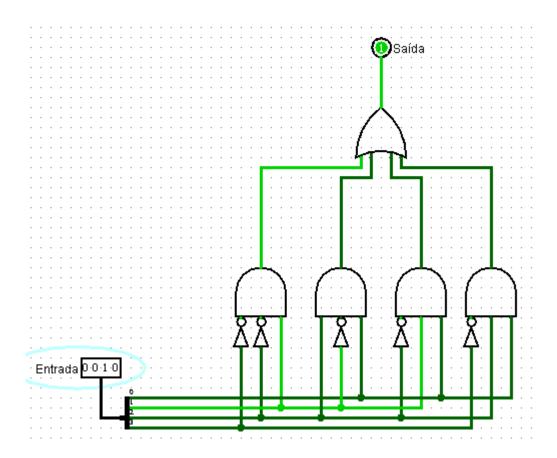
(iv) Descrição dos Testes

- Pinos de entrada: Entrada [3:0].
- Pinos de saída: a, b, c, d, e, f, g.
- **Teste 1:** Entrada=0000 (0). Conexões ativas: a, b, c, d, e, f. Resultado: Display mostra 0.
- **Teste 2:** Entrada=0111 (7). Conexões ativas: a, b, c. Resultado: Display mostra 7.
- Teste 3: Entrada=1010 (A). Conexões ativas: a, b, c, e, f, g. Resultado: Display mostra A.

[COMPONENTE 17] Detector de Número Primo

(i) Descrição

Este circuito combinacional de 4 bits detecta se a entrada binária representa um número primo (2, 3, 5, 7, 11, 13). A lógica para a saída é 1 apenas quando a entrada é um número primo. A expressão booleana resultante foi simplificada usando um mapa de Karnaugh para otimizar o circuito.



A validação foi realizada com a análise da tabela verdade para todos os 16 valores de entrada (0 a 15), confirmando que a saída era 1 somente para os números primos.

- Pinos de entrada: Entrada [3:0].
- Pinos de saída: Saída.
- Teste 1: Entrada=0010 (2). Resultado: Saída = 1 (2 é primo).
- Teste 2: Entrada=0011 (3). Resultado: Saída = 1 (3 é primo).
- Teste 3: Entrada=0100 (4). Resultado: Saída = 0 (4 não é primo).
- Teste 4: Entrada=1101 (13). Resultado: Saída = 1 (13 é primo).
- Teste 5: Entrada=1111 (15). Resultado: Saída = 0 (15 não é primo).